# (Korea)

# EVG announces NanoCleave layer release new technology revolutionizing 3D integration – January 30, 2024

EVG introduced NanoCleave <sup>™</sup>, a revolutionary layer release technology for silicon that enables ultra-thin layer stacking for front-end processing, including advanced logic, memory and power device formation, as well as semiconductor advanced packaging. NanoCleave enables silicon wafer carriers in advanced packaging processes such as FoWLP using mold and reconstituted wafers as well as interposers for 3D SIC. The nanometer-precision of EVG's new process supports advanced semiconductor device roadmaps calling for thinner device layers and packages, increased heterogeneous integration, and reduced processing costs through thin-layer transfer and the elimination of glass substrates. "NanoCleave will help enable our customers to realize their advanced device and packaging roadmaps through a highly versatile and universal layer release technology that works with standard silicon wafers and wafer processes – enabling seamless integration in the fab and saving our customers both time and money."



→컴퓨팅 소식 →

Home>컴퓨팅>컴퓨팅>컴퓨팅소식>보도자료

EVG, 3D 집적을 혁신하는 NanoCleave 레이어 릴리즈 신기술 발표

2024/01/30 14:05:28

#### 📫 중약요 6개 🔍 Post

MEMS, 나노기술, 반도체 시장용 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 강비 분야를 선도하는 EV Group(이하 EVG)은 반도 체 제조를 위한 혁신적인 레이어 릴리즈 기술인 NanoCleave<sup>™</sup>를 출시한다고 밝혔다. NanoCleave 기술은 첨단 로 직, 메모리, 전력 반도체 프란트엔도 공장은 분루 첨단 반도체 배키징에 초박형 레이어 격층을 가능하게 한다. NanoCleave는 반도체 견 공장에 완박하게 호환되는 레이어 릴리즈 기술로서, 실리콘을 투파하는 적외선 레이저를 사용하는 것이 특징이다. 또한 특수 조성된 무기 박약과 함께 사용할 경우, 나노미터의 경필도로 초박형 필름이나 레 이어를 실리로 캐리어로부터 적외선 레이저로 분리할 수 있게 해준다.



NanoCleave는 EMC (epoxy mold compounds)의 재구성 웨이퍼 (reconstituted wafer)를 사용하는 팬이웃 웨이퍼 레벨 패키징 (FOWLP)에서 부터 3D SIC (3D Stacking IC)의 인터포저 같은 첨단 패키징 공정에서 실린콘 웨이퍼 케리어 사용을 가능하게 한다. 뿐만 아니라, 고운 공장에도 적용할 수 있어 3D IC 및 3D 순차 진격 애플리케 이션에서 완전히 새로운 공장 플로우를 구현할 수가 있다. 이는 실리콘 캐리어 상의 초박형 레이어까지도 하이브리드 및 유전 본당이 가능해, 3D 및 아중 진격에 혁신을 가져다를 뿐만 아니라 차세대 트런지스터 진격화 설계에서 필요한 레이어 이승을 가능하게 한다.

EVG는 코엑스에서 1월 31일부터 2월 2일까지 개최되는 SEMICON 코리아 2024 경시회에 참가하여 NanoCleave 산가술을 쇼개한다. EVG 부스(부스 번호: D832, 3층)를 방문하면 EVG 임원들을 직접 만나서 이 혁 신격인 이 적외선 레이저 이승 기술에 관해서 논의할 수 있다.

### EVG의 새로운 NanoCleave 기술은 적의선 레이처와 무기 박막을 사용하므로 실리콘 상에서 나노미터 징밀도로 레 이저 디본딩이 가능하다. 이는 첨단 패키징 공정에서 유리 기판을 사용할 필요가 업게 하여, 운도 한계와 유리 케리어 호환성 문제를 피할 수 있게 해주며, 또한 기존 공정을 변경하지 않고도 전공경에서 케리어를 통해 초박형 (한 자릿수 마이크로 대 이하) 레이어를 이승할 수 있다. 이리한 나노미터 대의 정밀도를 지원하는 EVG의 새로운 프로세스는 더 앟은 디바이스 레이어와 패키지를 필요로 하는 첨단 반도체 디바이스 로드캡의 요구를 충족하고, 항상된 이흥 진적을 가능하게 하며, 유리 기판 사용 필요성 제거 및 박막 레이어 이승 가능성을 통해 공정 비용을 결곱할 수 있게 해준다.

3D 진적에서는, 점점 더 높이지는 인터커넥션 대역폭으로 보다 고성능의 시스템을 구현할 수 있도록 박형 웨이퍼 공 정을 위한 캐리어 가술이 중요하다. 이를 위해 기존의 주류 기법들은 유리 캐리어를 사용한다. 이 기법은 유기 접착제 들 이용력 입시 본당을 해서 디버이스 레이어를 방성한 다음, 자원석(UV) 파강 레이저를 사용해서 접착제를 용해시 키고, 디버이스 레이어를 분인한 후 최종 운성품 웨이퍼 상에 영구적으로 분당한다. 하지만 유리 기판은 실리콘 위주 로 설계된 반도체 제조 경비를 사용해서 처리하기가 까다롭고, 유리 웨이퍼를 처리할 수 있도록 업그레이드를 하려면 비용이 많이 Ect. 뿐만 아니라 유기집 접착제는 동상적으로 300°C 이하의 처리 온도로 사용이 제한되므로, 휴공정

NanoCleave 기술은 무기 박막을 사용해는 실리콘 캐리어를 사용할 수 있어 이러한 온도 한게와 유리 캐리어의 호환 성 이슈를 피할 수 있다. 뿐만 아니라 IR 레이저를 사용해서 나노미터 정밀도로 클리빙이 가능하므로 기존 공정을 번 경하지 않고서 초박형 디바이스 웨이퍼를 처리할 수 있다. 이렇게 만들어진 초박형 디바이스 레이어를 적충하면 더 높은 대역폭의 인터커넥트를 구한할 수 있으며, 차세대 고성능 시스템을 위한 다이를 설계 및 세분화하기 위한 새로

트렌지스터 로드탭이 3nm 이하 노드로 진화함에 따라 매립형 전원레일, 후면 전원 공급 네트워크, 상보성 FET(TET), 2D 원자 채별 같은 새로운 아키텍A와 섬계 혁신이 필요해졌다. 이러한 모든 기법들에는 극히 얇은 소 개의 레이어 이승이 요구된다. 실리콘 캐리어와 무기 박막은 건공정 제조 플로무를 위한 프로세스 경찰 성, 높은 차리 온로 요건줄 사원한다. 하지만 거글까지는 실리콘 캐리아가 그라인딩, 면마, 식각 공정을 가쳐서 완벽 하게 제거돼야 했지만, 이는 작업 중인 디바이스 레이어의 표면에 마이크콘 대의 차이를 유발하므로, 월단 트렌지스

EV Group의 기술 이사인 플 린드너 (Paul Lindner)는 "반도체 공정 노드를 축소하기가 갈수록 더 복잡하고 어려워 지고 있다. 공정 노드를 축소하려면 프로세스 허용공가 또한 점점 더 줄어듣기 때문이다. 업계에서는 더 높은 집적도 와 더 높은 디바이스 성능을 달성하기 위한 새로운 프로세스와 집적 방법을 필요로 한다. 우리의 NanoCleave 레이 어 릴리고 거슬은 박형 레이어와 다이 직증을 통한 반도체 크기 축소에 있어서 게임 체인저가 될 것이며, 반도체 업계 에서 가장 입박이 심한 요구 사항들을 해결할 감계력을 기지고 있다. NanoCleave는 표준 심리콘 웨이머 및 웨이퍼 공정들과 호환되는 유언하고 법용성이 뛰어난 레이어 릴리즈 가술을 통해 우리 고객들이 집단 디바이스 및 패키징 로 드맵을 실험할 수 있게 지원할 것이며, 고객들은 이 가술을 가신들의 기존 탭에 지체없이 통합하고 시간과 비용을 결 감할 수 있을 것"이라고 말했다.

#### 차별화된 IR 레이저 기술

3D 적층 및 후공정에서 실리콘 캐리어 사용의 이점

차세대 트랜지스터 노드에 요구되는 새로운 레이어 이송 프로세스

터 노드의 박형 레이어 적층에 사용하기에는 적합하지 않았다.

에 사용하기에 한게가 있다.

운기회를 만들 수 있다.

EVG의 NanoCleave 기술은 실리콘을 투과하는 고유의 파장을 사용하여 실리콘 웨이퍼의 뒷면을 적외선 레이저에 노출시킨다. 표준 등학 공경으로 형성된 무기 박막이 IR 광을 흡수함으로써 사전에 정말하게 지정된 레이어나 면적으 로 실리콘을 받리시킨다. 무기 박막을 사용함으로써 금더 정말하고 앞은 레이어를 사용할 수 있다.(유기 점학체를 사 용할 때 수 마이크론 대였던 것에 비해 수 나노미터 대로 많아질), 뿐만 아니라 무기 박막은 고운 공정(최대 1000°C) 과 호환 가능하므로, 에피텍사, 등학, 어님링 같이 유기 점학체를 사용할 수 없는 많은 새로운 전공정 애플리케이션에 서 레이어 이승을 가능하게 한다.

### 제품 공급

EVG의 NanoCleave 기술은 현재 EVG 본사에서 데모가 가능하다.

## https://kbench.com/?q=node/252255